JP 354128274 A OCT 1979-

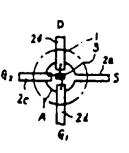
BEST AVAILABLE COPY

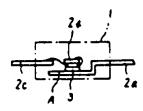
(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

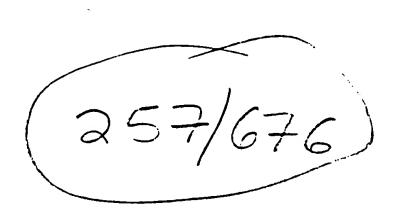
- (11) Kokai No. 54-128274 (43) 10.4 1979 (19) JP (21) Appl. No. 53-35509 (22) 3.29.1978
- (71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) AKIRA MASUDA(1)
- (52) JPC: 99(5)C22;99(5)C21
- (51) Int. Cl². H01L23/30,H01L23/48

PURPOSE: To reduce the feedback capacity for the device to be used suitably at the high frequency region by forming the tip of the lead for earth into a disk shape with the semiconductor pellet provided at the center of the disk and then covering the pellet and the tips of plural leads of the pellet.

CONSTITUTION: Tip A of lead 2a for source S is formed into a disk, and semiconductor pellet 3 is attached at the center of disk part A. Then lead 2b for drain D. lead 2c for 2nd gate G₂ and lead 2d for 1st gate G₁ are provided in three directions centering on pellet 3, and mold part 1 is formed covering over the tip parts of these leads as well as pellet 3. Here, the contact area is increased between part 1 and lead 2a for the source to be earthed, and the feedback capacity is reduced. Thus, the device can be used suitably at the high frequency region.







BEST AVAILABLE COPY

19日本国特許庁(JP)

❶特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—128274

MInt. Cl.2 H 01 L 23/30 H 01 L 23/48

識別記号 〇日本分類

· 99(5) C 22 99(5) C 21

庁内整理番号 ❸公開 昭和54年(1979)10月4日

7738-5F 7357-5F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

Ø樹脂封止型半導体装置 ___

②特

願 昭53-35509

修正

願 昭53(1978)3月29日

⑫発 明 者 增田章

高崎市西横手町111番地 株式 会社日立製作所高崎工場内

@発明者平保夫

高崎市西横手町111番地 株式 会社日立製作所高崎工場内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目5

番1号

四代 理 人 弁理士 薄田利幸

発明の名称 樹脂對止版半導体装置

特許請求の範囲

1. 少なくとも萎地端子として使用されるリード を含むリード群と、半導体素子とを有し、との 半導体素子とリード先端部とを樹脂材料によつ て封止してなる半導体装置にかいて、前配接地 雄子として使用されるリードと前記樹脂封止体 との袋魚面積を大きくすることによつて容量シ ールドを図つたことを特徴とする樹脂對止型半 導体基置。

発明の詳細な政明

本発明は半導体装置、特に樹脂材料によつて素 子部が封止された半導体装置(例をはレジンモー ルド型半導体装置)に関する。

最近、第1図に示すよりなレジンモールドフラ ツトパフケージ型トランジスタが提案されている。 このトランジスタは未子部をレジン等の樹脂材料 で封止した円筒形状の封止体(モールド)部1と、 素子の電便に接続され、かつモールド部1の4方

に突出するリード2とからなる。 とのトランジス タの内部構造は例えば、第2図(4)(0)、又は第3図 (4)(4)のようになつている。

第2回はデュアルゲート型電界効果トランジス タ(以下単化デユアルゲートPETと称す)の内 部構造を示すものであり同図(a)は平面図、同図(b) は正面図である。図中鏡線1がモールド部であり、 2 =~2 dはリード、3 は半導体ペレットである。 とのデュアルゲートPETは高周波特性が良いた めテレビジョンにかけるチューナのRF(高周波) アンプ化用いられる。

第3図はパイポーラトラングスタの内部構造を 示すものであり、同図(a)は平面図、同図(b)は正面 図である。図中鉄線部1がモールド部、2a~ 2dがリード、3は半導体ペンツトである。こと で、それぞれリード2 a はコレクタ(C)、 2 b は エミプタ(E)、2dはペース(B)端子として使用 されるが、乗りのリード2cは不使用雌子 (NC) である。このようなパイポーラトランジスメも高 周波用として利用される。

EST AVAILABLE COPY

かかる構造のトランジスタは對止材料としてレジンを使用しているため、今迄のキャン對止型トランジスタ(未子部を絶縁材料を介して金銭材料で覆つた構造のトランジスタ)に比較して低価格化が図れるとと、さらには、モールド部1の例ががあ水平に4本のリードを突出させる、いわゆのフラントパッケージ型とするとにより、モルド部の下方にリードを突出させる今迄の下方にリード間の距離1を長くすることができるため入り出力容量の減少化が図れる等の特徴を有する。

ところで、このようなレジンモールド型トランジスタにあつては、特量容量が例えば Q.15 p.P.にもなり、ヤツン対止型のもの(例えば Q.0.1 p.P.)に比し10倍もの容量値を有することが利明した。これは、キャン対止型のものはキャン部を接地するような構造としているため対止部の序連容量を小さくできるのに対し、レジンモールド型にむつてはこのような容量シールドを行なつていないため、モールド部での序連容量が大きくな

るととが原因と思われる。とのため、レジンモールド型のトランジスタを高層波用として使用した場合、帰還容量が大きくなり寄生発振等を生じ、 UHF帯、VHF帯の開放数領域での使用が不可能になるという問題を有する。

特限 昭54-128274(2)

本発明はかかる問題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは帰還容量を減少せしめることのできる樹脂対止型半導体装置を提供することにあり、他の目的は高端放便域での使用に適したレジンモールド型トランジスタを提供することにある。

以下実施例により本発明を具体的に設明する。 第4 図は、本発明をレジンモールド型デュアルゲートPBTに適用した場合の一例を示す構造図であり、 同図(a)は平面図、同図(b)は正面図である。同図(a)に は、先譜部人が円板状に形成されたソース切用のリード2 a と、このソース用のリード2 a の先端円板都 人中央に取付けられた半導体ペレフト3 と、この 半導体ペレット3を中心として3方に配数される ドレイン(3月のリード2 b、第2 ゲート(G₂)用の

第5図は本発明をパイポーラトランジスタに適用した場合の一例を示す構造図であり、同図(a)は平面図、同図(b)は正面図である。同図(a)には、先端部Aが円板状に形成されたリード2c (これはトランジスタの動作に関係のないリードNCであ

る)と、このリード2cの円板状先端部入を中心 として3方に配収されるコレクタ(c)用のリード 2 =、エミプタ62用のリード2 b、ペース63用の リード2dと、コレクタ用リード28の先端幅広 部に取付けられた半導体ペレット3、及びこれら を対止するモールド部1 (図中級線部)からなる トランジスタが示されている。そして、黄記リー ド2 c は同図(0) に示すように、先端部AがL字状 に折曲されてかり、とのL字状先端部Aが他のり ード2a,2b,2dの先端部直下に位置するよ うにモールド部1の底部に配収される。また、コ レクタ用リード2aの幅広先端部は前記リード: 2 ¢ の円板状先端部Aの中央上部に位置するよう に配設されている。また、通常は不使用リード 2cの他達は嵌地される。 とのようにして接地さ れるリード2cとモールド部との絶触面積を大き くすることにより浮遊容量を小さくすることがで

以上説明した本発明によれば、デュアルゲート PBTにかいてはソース用端子の先端部の面積を 20 5

評

& :

12.4

とれ

ナる

形状

成さ

地さ』

是位

a

特別昭54-128274(2) われる。このため、レジンモースタを高周波用として使用した大きくなり寄生発振等を生じ、 5の周波数領域での使用が不可見を有する。

『題を解決するためになされた』的とするところは帰還容量をつてきる側距割止型半導体装置できる側距割止型半導体装置である。他の目的は高周波質域でいた。

本発明を具体的に説明する。 モレジンモールド型デュアルゲー 1合の一例を示す構造図であり、 図(P)は正面図である。同図(A)に 大に形成されたソース(3)用のリー :用のリード2 A の先端円板部 た半導体ペレット3 と、との 中心として3 方に配設される *2 b、 第2 ゲート(G₁)用の

2 Cの円板状先端部Aを中心 れるコレクタ(c)用のリード のリード2b、ベース個用の クタ用リード28の先達幅広 44ペレット3、及びこれら 第1(図中無確部)からなる れている。そして、放記リー ナように、先端部AがL字状 このL字状先端部Aが他のり 1 の先端部直下に位置するよ 美部に配設される。また、コ) 幅広先端部は前記リード 1の中央上部に位置するよう !た、通常は不使用リード しる。とのようにして装地さ ルド部との要放面積を大き !容量を小さくすることがで

|によれば、デュアルゲート ・ス用婚子の先婚部の面積を

BEST AVAILABLE COPY

大きくすることにより、また、パゴポーラトラン
ジスタにかいては不使用増子の先端部の面積を大
きくすることにより、共にモールド部との接触面 機を大とすることができるからモールド部の評遊 容量を減少させることができる。すなわち、リー ド先端部円板が容量シールドとして機能すること となる。ちなみに、本類発明者等の実験によれば、 帰還容量は 0.012 P P となり、ほぼキャン対止型 のものと同一の値に抑えることができるという良 好を結果が得られた。したがつて、かかるレジン モールド型トランジスタを高間波用として利用することが十分可能になる。

本発明は前記実施例に限定されない。例えば前 記実施例では容量シールド部を円板形状としたが、 とれに限らず、モールド部との接触面積を大きく することができるような形状であればどのような 形状であつてもよい。また、先端部が円板状に形 成されたリードは必ずしも使用時にかいて直接差 地される必要はなく、接地電位に近いような低い 定位に保たれるようになつていればよい。 特別昭54-128274(3)

本発明はフラットパッケージ型のもの化限定されず、全てのレジンモールド型トランジスタ化広 く利用できる。

図面の簡単な説明

第1図はフラットパッケージ型トランジスタの 構造を示す斜視図、第2図はデュアルゲートFET の構造の一例を示すものであり同図(a)は平面図、 (b)は正面図、第3図はパイポーラトランジスタの 構造の一例を示すものであり同図(a)は平面図、同図(b)は正面図、第4図は本発明をデュアルゲート PETに適用した場合の一例を示すものであり同図(a)は平面図、同図(b)は正面図、第5図は本発明 をパイポーラトランジスタに適用した場合の一例 を示すものであり同図(a)は平面図、同図(b)は正面図である。

1 …モールド部、2,2 a ~ 2 d … リード、3 … ペレント。

一代理人 弁理士 海田利幸



